

写像性測定器



IC-45・IC-60



IC-T



大きな試験片も測定できます。



試料室に入らない大きな試験片も測定できます。

IC-45・IC-60 反射測定型

IC-T 透過測定型

大型の試料も約5秒で測定。

試料の性質（透過・反射）に合わせて装置をラインアップ。サイズ・形状にとらわれない測定が可能です。測定時間は約5秒です（PAT）。VI-LED[®]を採用し、いつでも安定した測定が可能です。

IC-45・IC-60には黒色研磨ガラスを標準付属し、常に測定値の信頼性を確認できます。パソコン用ソフトを用いて、測定制御や測定データ管理・解析が可能です。

測定角度	IC-T: 0°入射、透過光受光 IC-45: 45°入射、45°受光 IC-60: 60°入射、60°受光
光源スリット	0.03±0.01mm
光学くし幅	0.125、0.25、0.5、1.0、2.0mm
測定孔径	φ25mm
測定時間	約5秒（感度合わせを含むと約10秒）
安定性	C (0.125)の標準偏差0.2以内 IC-T: (空気層を連続30回透過測定したとき) IC-45、IC-60: (黒色研磨ガラスを連続30回反射測定したとき)
電源容量	AC100～240V、約200VA、50Hz/60Hz
光源	VI-LED [®]
受光器	シリコンフォトダイオードとフィルタの組み合わせ
インターフェース	USB2.0 B 端子
計測部	ノートパソコン（計測用ソフトウェア付属）
運転質量	IC-T: 約幅33×奥行26×高さ49cm 16kg IC-45、IC-60: 約幅68×奥行27×高さ30cm 14kg
対応規格	ISO 10216、ISO 17221、ISO 20266、JIS K7374

● VI-LED[®] はスガ試験機株式会社の登録商標です。